

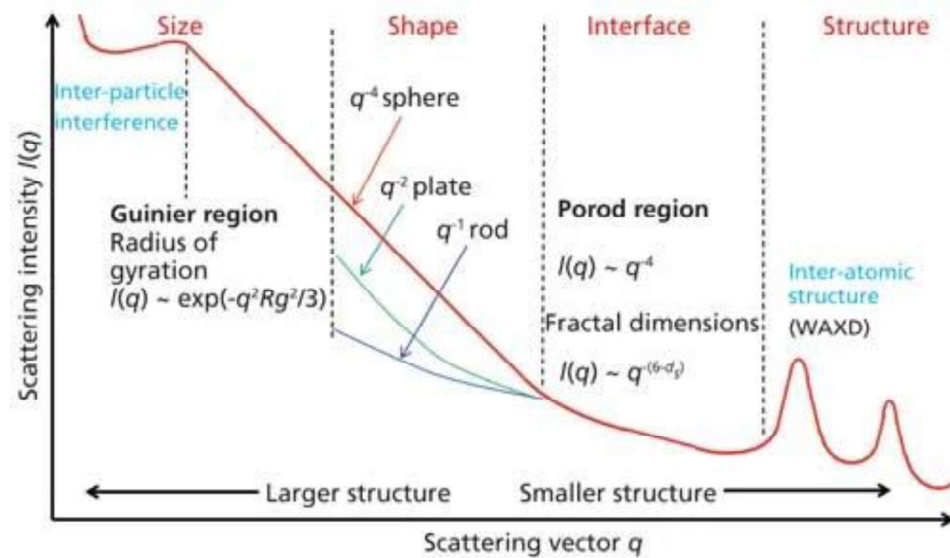
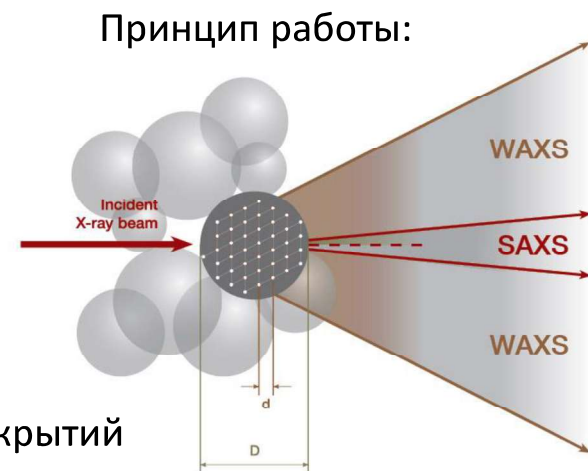
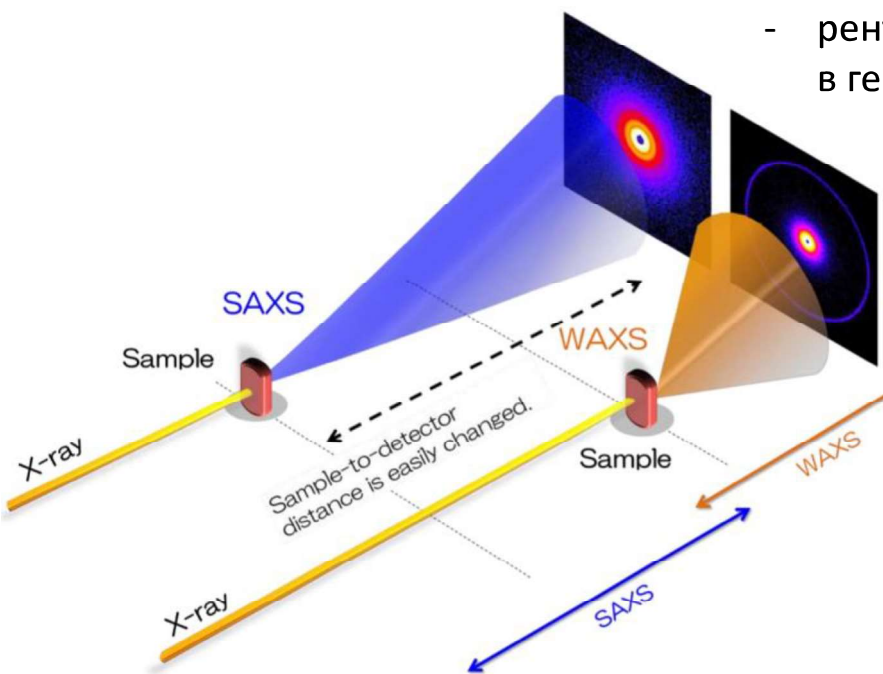
SAXS приставка для рентгеновского дифрактометра

Ключевые характеристики:

- диапазон анализируемых размеров 1 – 100 нм
- геометрия пучка: плоскопараллельный, 0.7 мм

Типичные задачи:

- анализ размеров и формы наночастиц
- анализ упорядочения в полимерных волокнах и пленках
- рентгено-фазовый анализ пленок и покрытий в геометрии скользящего пучка



Ленинский пр-т 38, корп. 2, контактное лицо: Д.Иткис
Литература: <http://smallangle.org/>